

AFM スペクトロスコーピーが切り拓く ナノ分析技術

大阪会場

10/10
(水)

ブルカージャパン(株)ナノ表面計測事業部では10月10日(大阪会場)及び13日(東京会場)にて「AFM表面計測・解析技術セミナー2018」を開催致します。みなさまのご参加をスタッフ一同心よりお待ちしております。

概要

大阪会場 2018年10月10日(水)

- 日時： 2018年10月10日(水) 10:00-17:30 (9:30受付開始)
- 会場： ブリーゼプラザ 803号室 (<http://www.breeze-plaza.com/access/>)
〒530-0001 大阪市北区梅田2-4-9ブリーゼタワー7-8階
(四つ橋線西梅田駅→徒歩3分、阪神梅田駅(西改札)→徒歩5分、
JR大阪駅(桜橋口)→徒歩5分、JR東西線北新地駅→徒歩5分)

定員： 50名

費用： 無料(事前登録制)

お申込： 下記WEB登録フォーム、メール、裏面の参加申込書にてお申込みください。

※メールでお申込みの場合、タイトルに「10/10AFMセミナー大阪申し込み」と明記いただき下記の項目をご記入ください。
・勤務先名・ご所属部署・お名前・メールアドレス・ご住所・TEL

Mail : info-nano.bns.jp@bruker.com WEB登録サイト <http://bit.ly/2owSM9v>



プログラム

内容は一部変更となる場合がございます。予めご了承ください。

10:00~10:10 開会のご挨拶

10:10~11:40 「ナノスケールIR分光法の進歩」～nanoIRとs-SNOMの最新技術とアプリケーション～

Bruker 米国 サイエンティスト

11:40~12:10 「多次元電気特性評価 DataCube+NanoElectricalLabについて」

ブルカージャパン(株)ナノ表面計測事業部

12:10~13:10 昼食 (弊社にてお弁当をご用意いたします。)

13:10~14:20 [特別講演①]
「近日公開」

京都大学エネルギー 理工学研究所 准教授 兼 名古屋大学大学院理学研究科 客員准教授 兼
JST-ERATO 伊丹分子ナノカーボンプロジェクト 物理工学グループリーダー

宮内雄平 先生

14:20~15:30 [特別講演②]
「パワーデバイス用ワイドギャップ半導体の開発動向-SiCを中心として」

関西学院大学 理工学部 先進エネルギーナノ工学科 教授 大谷昇 先生

15:30~15:45 休憩

15:45~16:15 「ブルカーの最新表面計測関連製品ご紹介」

ブルカージャパン(株)ナノ表面計測事業部

16:15~16:45 装置測定方法のご紹介

ブルカージャパン(株)ナノ表面計測事業部

16:45~17:00 質疑応答&アンケート

17:00~17:30 個別相談

● 参加のお申し込み

セミナーへの参加をご希望の方は、Fax、メール、WEB登録サイトにてお申込みください。
 ※メールでお申込みの場合、タイトルに「10/10AFMセミナー大阪申し込み」と明記いただき下記の項目をご記入ください。
 ・勤務先名 ・ご所属部署 ・お名前 ・メールアドレス ・ご住所 ・TEL

Mail : info-nano.bns.jp@bruker.com WEB登録サイト <http://bit.ly/2owSM9v>

FAX: 03-3523-6364

AFM表面計測・解析技術セミナー【大阪】参加申込書

ご勤務先	
ご住所	
TEL	
お名前	
所属部署	
email	
お名前	
所属部署	
email	

会場のご案内 大阪会場

ブリーゼプラザ 803号室
 〒530-0001 大阪市北区梅田2-4-9

ブリーゼタワー7-8階

(<http://www.breeze-plaza.com/access/>)

- (四つ橋線西梅田駅→徒歩3分、
- 阪神梅田駅(西改札)→徒歩5分、
- JR大阪駅(桜橋口)→徒歩5分、
- JR東西線北新地駅→徒歩5分)

会場マップ
QRコード



www.bruker-nano.jp

ナノ表面計測事業部

ブルカージャパン株式会社

東京営業所: 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-1

Phone: 03-3523-6361 Fax: 03-3523-6364

大阪営業所: 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1-8-29 テラサキ第2ビル

Phone: 06-6393-7822 Fax: 06-6393-7824